




Rapor no : 20684700-125.05 - 959/6105	
Talep eden : Sayın Neriman YILMAZ – Norm Bağlantı ve Tesbit Elemanları San. Tic. Ltd. Şti.	
Talep edenin adresi : Atatürk San. Böl. General Mustafa Özyanar Cad. No:2 Hadımköy/İSTANBUL	
Örnek : 1 ¼ parmak somunlu kelepçe	Enstitü örnek kayıt no : 15-856/1
Örnek sayısı : 1	Kabul tarihi ve saati : 21.08.2015
Örneğin getiriliş şekli : Kargo	Analiz tarihi : 24-31.08.2015
Kabul anındaki durumu : Uygun	
Şahit numune bilgileri : (X) Müşteriye iade () Şahit numune mevcut () Şahit numune alınmamıştır	
<p>Norm Bağlantı ve Tesbit Elemanları A.Ş.'nin 21.08.2015 tarih ve MAM 5279 evrak kayıt no.lu yazısıyla gelen 1 ¼ parmak somunlu kelepçe numunesine¹ TS 2311 EN ISO 2178 standardına göre Dualscope MP20E-S cihazı ile manyetik indüksiyon yöntemine göre kaplama kalınlığı ölçümü yapılmıştır. Test sonuçları aşağıda verilmiştir.</p> <p>Kelepçe¹: 19.0 µm.</p>	
Açıklamalar: ¹ 8 değerinin ortalaması alınmıştır.	
Sorumlu İmzalar: 	
Kurum Sicil No: 51138	
Bu rapor ve sonuçları talepte bulunan kuruluş ve müşterilerince ticaret ve reklam amaçları ile kullanılamaz. Rapor tamamen veya kısmen çoğaltılamaz/yayınlanamaz. Raporda (*) işaretli analizler akredite edilmiştir. İmzasız analiz raporları geçersizdir.	
Bu rapor 2 sayfa olup, 2 asıl (1 asıl müşteriye, 1 asıl Enstitü arşivine) olarak hazırlanmıştır.	Sayfa 2/2